Insights from scanning tunneling microscopy experiments into correlated electron systems

Benschop, T.

Insights from Scanning Tunneling Microscopy Experiments into Correlated Electron Systems

Proefschrift

ter verkrijging van
de graad van doctor aan de Universiteit Leiden,
op gezag van rector magnificus prof.dr.ir. H. Bijl,
volgens besluit van het college voor promoties
te verdedigen op dinsdag 26 september 2023
klokke 10.00 uur

door

Tjerk Benschop

geboren te Spijkenisse

in 1995

Promotores:

Dr. M.P. Allan
Prof. dr. J. Aarts

Promotiecommissie:

Dr. M. Rösner	(Radboud Universiteit Nijmegen)
Prof. dr. C. Schönenberger	(University of Basel)
Dr. S. Bhattacharyya	
Prof. dr. E.R. Eliel	
Prof. dr. ir. S.J. van der Molen	

Casimir PhD series, Delft-Leiden 2023-20
ISBN 978-90-8593-568-1

An electronic version of this dissertation is available at
https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/

Printed by Gildeprint
The cover was designed by Xingchen Chen

This work was financed by the Dutch Research Council (NWO) as part of the Frontiers of Nanoscience program (NanoFront).

Contents